科学研究費助成事業

研究成果報告書



平成 2 9 年 6 月 5 日現在 機関番号: 1 2 6 0 1 研究種目: 基盤研究(C) (一般) 研究期間: 2014 ~ 2016 課題番号: 2 6 4 0 0 3 1 1 研究課題名(和文)デザインされた量子ホール系の伝導率と熱起電力の精密測定 研究課題名(英文)Precise Measurement of the Conductivity and Thermoelectric Power of the Quantum Hall Systems with Artificially Designed Modulation 研究代表者 遠藤 彰(Endo, Akira) 東京大学・物性研究所・助教 研究者番号: 2 0 2 6 0 5 1 5 交付決定額(研究期間全体): (直接経費) 3,700,000 円

研究成果の概要(和文):コプレーナ型導波路を用いた量子ホール系の高周波伝導率および、高周波加熱による 熱起電力の精密測定を行った。負バイアス印加で意図的に試料端を導入する実験により、量子ホール領域で観測 されていた共鳴ピークはエッジマグネトプラズモン励起に因るものであることを明らかにし、共鳴周波数のバイ アス依存性を定量的に説明することに成功した。 また、エピタクシャルグラフェンの低温磁気抵抗の詳細な解析から、SiC基板表面にあるステップの影響や、単 層・2層グラフェンが混在する場合の両領域の面積比を導出することができることを明らかにした。

研究成果の概要(英文): rf conductivity and thermoelectric power of the quantum Hall systems have been measured employing coplanar waveguides. By intentionally introducing edges to the sample with a negative gate bias, the resonant peaks we had previously discovered in the quantum Hall regime have been found to be unambiguously attributable to the edge-magnetoplasmon excitation. The gate-bias dependence of the resonant frequency has been explained by capacitive coupling between the edge state and the gate.

We have also measured low-temperature magnetoresistance of the epitaxial graphene. By detailed analysis of the magnetoresistance traces, we deduced the effect of the steps in the SiC substrate, and also the ratio of the areas of the single- to bi-layer graphene for samples simultaneously containing the two types of areas.

研究分野:低次元電子系物性実験

キーワード: 量子ホール効果 高周波伝導率 熱起電力 2次元電子系 エッジマグネトプラズモン 電子固体相 エピタクシャグラフェン 1.研究開始当初の背景

(1) 2次元電子系に強磁場を印加した量子ホ ール系では、ランダウ量子化・電子間相互作 用・波動関数の空間的拡がり、の微妙な競合 により、整数・分数量子ホール状態の他、ウ ィグナー結晶・バブル相・ストライプ相等の 電子固体相など、多彩な状態を取り得る。電 子固体相が理論的に予言 されて久しいが、 その存在の決定的証拠となる実験はまだ無 い。特に、電荷密度の実空間分布に関する情 報を含む実験結果は皆無であった。

筆者は、2次元電子系に周期的ポテンシャ ル変調を摂動的に加え、電子固体相の誘起を 試みる独自の手法で電子固体相を探索して きた。加えた外部変調の周期・格子型が電子 固体本来のものと合致したときにのみ誘起 されると考えられるので、電子固体の実空間 分布を特定出来る。1次元周期的変調を加え、 ストライプ相を誘起したと解釈できる抵抗 異方性を報告したが、これも間接的証拠の 域を出ない。そこで本研究ではより直接的な 証拠として、外部変調により誘起された電子 固体相の、加えた変調ポテンシャル極小での ピニングモードの観測を目指した。

(2) 予備的な実験で、1次元あるいは2次元 六方格子の変調を加えた試料にて、電子固体 相が期待される領域とは異なる整数量子ホ ールのプラトー領域に共鳴ピークを見出し ていた(図1)。このピークの起源は不明 で、本研究ではその解明も目指すことにした。



図1. 整数量子ホール領域で観測された共鳴ピーク

(3) 熱起電力には(i)拡散と(ii)フォノンドラッグの2つの機構からの寄与がある。前者は電子系の性質に敏感なプロープであり、系のエントロピーに相当する量であることが知られている。然るに、通常の熱起電力測定法用いると後者が支配的となるため、量子ホール系の体系的・定量的な拡散熱起電力の測定はまだ行われていなかった。筆者らは電子系のみを加熱し(i)の寄与のみを測定する手法を開発してきており、本研究では多くの量子ホール系試料を対象に体系的な拡散熱起電力の精密測定を行うことを目指した。

2.研究の目的

(1) 量子ホール系、および量子ホール系に周期的ポテンシャル変調・有効磁場変調等の人工的デザインを加えた試料を作製し、高周波伝導率の周波数依存性を測定することにより、電子固体相が存在する確実な実験的証拠となるピニングモードを観測し、電子固体相の実空間分布に関する情報を得ること、および、以前に見出した量子ホール領域でのマイクロ波共鳴ピークの起源を明らかにすること

(2) 同様の試料について、拡散熱起電力の定 量的精密測定を行い、伝導率から得られる情 報と比較すること、整数・分数量子ホール状 態や電子固体相のエントロピー・準粒子統計 性に関する知見を得ること

(3) 上記(1)、(2)は通常の半導体2次元電子系 を用いて始めるが、線形分散関係や掌性を持 つため半導体系とは異なる振る舞いが期待 されるグラフェンでも同様の測定を試みる こと

を当初の研究目的として研究を開始した。

3.研究の方法

(1) 高周波伝導率測定には半導体2次元電子 系試料(GaAs/AlGaAs ヘテロ接合)基板表面 上に微細加工技術で作製したコプレーナ型 導波路(図2)を用いる。



図 2.2 次元電子系(2DEG)基板上のコプレーナ型導波路(CPW)

導波路を伝播するマイクロ波は、スロット直下にある2次元電子系の伝導率が高いほど 良く吸収されるので、透過率の測定から高周 波伝導率を知ることができる。外部変調を導 入する場合には、測定されるスロット部分の 基板表面にネガ型の電子ビームレジストの 格子を配し、冷却時の歪みに因るピエゾ効果 を利用するという独自の手法でポテンシャ ル変調を導入する。

従来は、マイクロ波発生と検出をともにネ ットワーク・アナライザ単体で行ってきたが、 本研究で新しい信号発生器と高周波検出素 子を導入し、マイクロ波強度変調によるロッ クイン測定を行い、従来と比較してマイクロ 波強度を1桁落としても十分な信号/雑音 比が得られる高感度な測定ができるように なった。検出にスペクトラムアナライザーを 用い、透過マイクロ波のエネルギー分散を測 定することも試みた。

希釈冷凍機 / 超伝導マグネットを持つ測 定系で、10 mK までの低温、10 T までの磁場 中での高周波伝導率の測定を行った。

(2) 拡散熱起電力の測定には、格子系を加熱 せず、電子系の温度のみに勾配を導入する電 流加熱法、高周波加熱法の2つの手法を利用 した。電流加熱法は通常のホールバー試料に 加熱用のアームを付け加え、直接2次元電子 系に大きめの電流を流し電子系を加熱する 方法である。高周波加熱法は、(1)で述べたコ プレーナ型導波路で、スロット直下の2次元 電子系のマイクロ波吸収を電子系の加熱に 利用する独自の手法である。この手法でも、 ロックイン測定の導入により、従来と比較し て2桁小さいマイクロ波強度で十分な信号 /強度比での測定が可能となった。(1)と同じ 希釈冷凍機/超伝導マグネットの測定系で、 低温・強磁場下の熱起電力の測定を行った。

(3) エピタクシャルグラフェンは九州大学大 学院工学府および名古屋大学未来材料研究 所にて作製されたものを使用した。ウェハー スケールでほぼ均一な試料が得られるため、 数ミリ角のマクロな試料に銀ペーストで電 極付けをし、(1)と同じ希釈冷凍機 / 超伝導マ グネットの測定系で低温・強磁場下の磁気抵 抗測定を行った。

4.研究成果

(1) 量子ホール領域共鳴ピーク起源の解明

1次元または2次元六方格子周期的変調を 加えた系で整数量子ホールプラトー領域に て観測されていた、図1に示したような共鳴 ピークは、その後、測定感度の向上に伴い、 変調を加えていない系でも、弱い強度ではあ るが、観測されることを見出した。また、こ の吸収ピークは、2次元電子系加熱のピーク でもあるため、オーミックコンタクト(図3) 青丸)間に発生する熱起電力でも、マイクロ 波透過率測定の場合よりもむしろ明瞭に、観 測できることを明らかにした。ピーク位置の 磁場依存性は、エッジ・マグネトプラズモン と酷似しているが、主として測定にかかる図 2 のスロット領域には試料端が存在しないこ と、導入した周期的変調の役割が不明瞭であ ること、などから解釈が困難であった。

そこで、図3に示すように、コプレーナ型 導波路(CPW)の中心電極にバイアス・ティー 経由で負バイアスを印加して電極直下を空 乏化し、マイクロ波が吸収されるスロット領 域に試料エッジを導入して測定を行った。



図 3.CPW 中心電極への負バイアス印加とスロット領域へのエッジの導入(黄色の線)。赤線は元々の試料端。

その結果、周期的変調を加えていない試料に て、同様の共鳴ピークが非常に大きな強度で 観測された。これは、新しく導入されたエッ ジ状態でのエッジ・マグネトプラズモン励起 によるものであると解釈できる。従って、こ れまでに観測されていた共鳴ピークも、やは りエッジ・マグネトプラズモン励起によるも のであると考えられる。CPWの側電極下の2 次元電子系を経由しての間接的な励起にな るため、強度が小さかったものと考えられる。 またスロット下に加えた周期的変調は、マイ クロ波による励起の伝播を増進する役割を 果たしていたものと推定される。

さらに、共鳴ピークの周波数は、CPW 中心 電極への負バイアスの絶対値が大きくなる と、高周波側に移動していくことを見出した (図4の V_g <-0.45 V 領域)。



図4.共鳴周波数の CPW 中心電極バイアス依存性

この依存性は、エッジ状態と電極間の静電結 合の変化を考えると定量的に説明できるこ とを明らかにした(投稿論文準備中)。

なお、電子固体相のピニングモードの観測 を目指し、ストライプ相(高次ランダウ準位 1/2 充填)、バブル相(高次ランダウ準位 1/4 充填)が期待される磁場領域で精密測定を行 ったが、観測には至らなかった。現状で入手 できる2次元電子系の移動度が不十分であ ったためと推測される。今後、高移動度2次 元電子系を供給できる研究機関との共同研 究で、これらの観測を目指す。

(2) ネルンスト電圧のホールパー上空間分布

ホールバー上のネルンスト電圧(磁場下熱起 電力の非対角成分)の量子振動振幅は、高温 側から低温側に向かうにつれ小さくなるこ とが観測されている(図6)。単純に1次元的 な電子温度勾配があると考えると、振幅は位 置に依存しないはずであり、1次元モデルが 正しくないか、電子 - フォノン相互作用の影 響が大きいことを示唆している。

そこで、実際のホールバー形状(図 5a)で、 電子-フォノン相互作用を考慮した、磁場下 での温度分布を有限要素法にて計算した(図 5b)。電圧プローブへの熱流出を抑えるため、 アームを細く長く設計しているにも関わら ず、磁場下では大きな熱流失が起きてしまい、 これが低温側電圧プローブ間の量子振動振 幅の減少を引き起こしていることを明らか にした。また、測定温度 20 mK では、フォノ ンの影響はほぼ無視できることも判明した (投稿論文準備中)。



図 5.(a)ホールパー形状。(b)有限要素法で計算した磁場 0.5 T での温度分布



図6.3組に電極間(図5a参照)のネルンスト電圧の量子振 動。電流加熱法による測定。

(3) 微傾斜 SiC 基板上エピタクシャルグラフ エンの磁気抵抗

九州大学大学院工学府にて作製された微傾 斜SiC基板上エピタクシャルグラフェンの低 温での磁気抵抗測定を行った。電流が基板ス テップと垂直方向である場合には正磁気抵 抗が(図7a)、平行方向である場合には通常 の量子ホール効果が観測された(図7b,c)。



図7. ステップに垂直(a)、平行(b)方向の磁気抵抗。(c)量 子ホール状態でのアレニウス・プロット。(d) グラフェン層と 基板並行伝導層の伝導率比の温度依存性。(e) 各層伝導率の概 要。

これらは、SiC 基板にステップ平行方向に は動けるが、ステップを横切ることはほとん どできない並行伝導が存在すると考えるこ とで説明できる(発表論文)。

また、ほぼ等間隔な基板ステップによりグ ラフェンの1次元平面超格子(1次元周期的 変調を加えたグラフェン2次元電子系、図8) ができ、平面超格子での「開いた軌道の幾何 学共鳴」と解釈できる微細な磁気抵抗振動を 極低磁場にて観測した(図9)発表論文)。



図8.グラフェン平面超格子



図9.開いた軌道の幾何学共鳴と解釈できる微細な磁気抵抗振動

(4) 単層・2 層領域が共存するエピタクシャ ルグラフェン磁気抵抗の2キャリアモデル による解析

名古屋大学未来材料研究所にて作製された、 単層・2層領域が混在するエピタクシャルグ ラフェン(図10a)の磁気抵抗測定を行った。 対角抵抗は高磁場で飽和する正磁気抵抗を 示し、ホール抵抗は高磁場で傾きが小さくな るS字型を示す(図10b実線)。これらは、 半古典的な2キャリアモデルで非常に良く 記述できることがわかった(図10b破線)。



図10.(a) 単層(SLG)・2層(BLG)領域が混在する SiC 上エピタ クシャルグラフェンの原子間力顕微鏡像。(b) 対角抵抗(左軸) とホール抵抗(右軸)。実線:実験データ。破線:2キャリアモ デルによるフィッティング。挿入図:単層・2層グラフェンのバ ンド図。 このフィッティングから、両領域の面積比を 導出することができる。このようにして、磁 気抵抗の解析から得られた面積比は、直接原 子間力顕微鏡観察から得られた面積比と非 常に良く一致していることがわかった(図 11)(発表論文)。



図11.(a) 広領域の原子間力顕微鏡像。(b) 横走査線ごとに集計した各領域の画素数(左軸)。右軸はそれを占有面積比に直したもの。矢印で示した水平線は平均値。星印は磁気抵抗解析から求めた比。

M. M. Fogler *et al.*, Phys. Rev. B **54**, 1853 (1996).

A. Endo and Y. Iye, Phys. Rev. B **66**, 075333 (2002).

T. Kajioka, A. Endo, S. Katsumoto, Y. Iye, AIP Conf. Proc. **1399** pp. 619-620 (2010).

5.主な発表論文等

〔雑誌論文〕(計3件)

<u>Akira Endo</u>, Jianfeng Bao, Wataru Norimatsu, Michiko Kusunoki, Shingo Katsumoto and Yasuhiro Iye, Two-carrier model on the magnetotransport of epitaxial graphene containing coexisting single-layer and bilayer areas, Philos. Mag. (2017). 查読有 DOI: 10.1080/14786435.2017.1311429

Ryuta Yagi and <u>Akira Endo</u>, Electronic Transport of Graphene Subjected to Periodic Structure Modulation, J. Phys. Soc. Jpn. **84**, 121008-(1-9) (2015). 査読有

DOI: 10.7566/JPSJ.84.121008

<u>Akira Endo</u>, Fumio Komori, Kouhei Morita, Takashi Kajiwara and Satoru Tanaka, Highly Anisotropic Parallel Conduction in the Stepped Substrate of Epitaxial Graphene Grown on Vicinal SiC, J. Low Temp. Phys. **179**, 237-250 (2015). 查読有

DOI: 10.1007/s10909-015-1277-y

〔学会発表〕(計6件)

<u>遠藤</u> 彰、小池 啓太、勝本 信吾、家 泰弘、整数充填率近傍に見られる高周波伝導 率の共鳴ピーク、日本物理学会 2016 秋季大 会、2016 年 9 月 13 日 ~ 16 日、金沢大学(石 川県金沢市)

<u>遠藤</u>彰、包建峰、乗松航、楠美 智子、単層・2層が共存するエピタクシャル グラフェンの磁気抵抗の2キャリアモデル による解析、日本物理学会第71回年次大会、 2016年3月19日~22日、東北学院大学(宮 城県仙台市)

藤田 和博、<u>遠藤</u> <u>彰</u>、家 泰弘、磁場 中 2 次元電子系ホールバー上でのネルンス ト電圧の空間分布、日本物理学会 2015 秋季 大会、2015 年 9 月 16 日~16 日、関西大学(大 阪府吹田市)

K. Fujita, <u>A. Endo</u>, S. Katsumoto, Y. Iye, Spatial Distribution of Nernst Voltages in Quantum Hall Systems, 21th Int. Conf. on Electronic Properties of Two-Dimensional Systems, 2015年7月26日~31日、仙台国際 センター(宮城県仙台市)

<u>A. Endo</u>, F. Komori, Y. Iye, K. Morita, T. Kajiwara, S. Tanaka, Anisotropic magnetotransport of epitaxial graphene grown on vicinal SiC substrate, 16th Int. Conf. on Science and Application of Nanotubes, 2015年6月29日 ~7月3日、名古屋大学(愛知県名古屋市)

<u>A. Endo</u>, T. Kajioka, K. Koike, Y. Iye, Measurement of the rf Magnetoconductivity of Lateral Superlattices by Coplanar Waveguide, 10th Int. Conf. of Comp. Methods in Sciences and Engineering, 2014 年 4 月 4 日 ~ 7 日、アテ ネ(ギリシャ) 〔図書〕(計0件)

6.研究組織 (1)研究代表者 遠藤 彰(ENDO, Akira) 東京大学・物性研究所・助教 研究者番号:20260515

<引用文献>